## 目 次

1	序	説		1
2	<b>+</b> à	尊体の	·基礎物性とヘテロ接合	3
	2.1	半導	体の基礎物性 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3
	2	.1.1	エネルギー帯 3	
	2	.1.2	エネルギー帯と電気伝導 5	
	2	.1.3	不純物ドーピングと電気伝導 ・・・・・・・・・・・ 7	
	2	.1.4	エネルギー・波数図 10	
	2	.1.5	キャリア移動度14	
	2.2	ш-у	7族化合物半導体 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15	5
	2	.2.1	特 徽	
	2	.2.2	高電界下での電子速度	
	2	.2.3	非定常状態での電子の振る舞い 20	
	2.3	Ш−У	/ 族混晶半導体 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2:	1
	2	.3.1	混晶半導体の一般的性質 21	
	2	3.2	各種混晶半導体 27	
	2.4	II-V	I 族化合物半導体 ······ 32	2
			バンドギャップ.格子定数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 32	-
	2	4.2	結晶構造	
	2	4.3	p,n制御 ····· 34	
	2	4.4	各種II-VI 族化合物半導体の性質 37	
	2.5	ヘテ	□接合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ì
			へテロ接合のエネルギー準位図 ····· 41	•
	_		へテロ接合の電流-電圧特性 · · · · · · 44	
	_		少数キャリア閉じ込め効果 47	
			7/	

iv			W.
		Ħ	次
2.5.4	▶ ヘテロ接合のバンド不連続	51	
参考文	献	5	6
	超格子の分類と電子状態		59
3.1 半	<b>導体超格子の分類 ····································</b>	. 5	9
3.2 半	■体超格子の電子状態 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	. 6	3
3.2.1	周期による分類	63	
3.2.2	! ポテンシャル障壁とトンネル効果 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	65	
3.2.3	3 量子井戸内の電子状態 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	67	
3.2.4	▶ 超格子とミニパンドの形成 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	73	
3.2.5	, 20 Ta Co let U	77	
3.2.6	任意ポテンシャル障壁における透過係数の解析	78	
参考文	献	8	0
4 薄膜積	層技術		81
4.1 分	子線エピタキシ法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	. 8	i
4.1.1	原理	81	
4.1.2	! 成長メカニズム ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	84	
4.1.3	3 なぜ MBE 法か ······	85	
4.1.4	Ⅰ 不純物ドーピング ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	86	
4.1.5	6 原子層エピタキシ法 ····································	89	
4.1.6	<b>MEE</b> 法 ······	91	
4.2 気	目エピタキシャル成長法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	. 9	3
4.2.1	気相成長法の分類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	93	
4.2.2	P. MOCVD法 ····································	95	
4.2.3		99	
4.2.4		100	
4.3 MC	)MBE 法 ·····	10	12
4.3.1	MBE 法と MOCVD 法の比較 ····· 1	02	
4.3.2	<b>! MOMBE</b> 法 1	04	
4.4 光	CVD 法 ······	10	18
4.4.1	光 CVD 法の分類 ····· 1	08	
4.4.2	2 光 CVD 法の特徴 1	09	
4.4.3	3 光 CVD 法の具体例 ······· l	10	
4.5 プ	ラズマ CVD 法 ······	11	2
参考文	<del>秋</del>	11	5

目 次 ·

5	半	<b>算体超</b>	格子の観察と構造評価		118
	5.1	光学的	的手法による観察	-	118
	5.2	電子	線を用いる手法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		119
	5.	.2.1	電子線と物質の相互作用	119	
	5.	.2.2	電子線回折 ·····	119	
	5.	.2.3	電子顕微鏡	_	
	5.3		による評価 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		125
	5.4	後方	數乱法	•	127
	5.5	組成	;分析	-	128
	参考	文献			129
6	C-	414-	C ******* フ		
0			/GaAs 超格子の基礎的性質		130
	6.1		的特性		
				131	
			クオドルミネッセンスの <b>全砲</b> 特性 的特性	132	
			1 <del></del>	135 137	
			har har an	137 139	
			トルミネッセンスによる界面評価 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
				141	
				141 142	
			A A	146	
			PL 測定によるストレスの評価	149	
	6.4	超格	子の無秩序化 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		149
	参考	文献			151
_					
7			子の基礎的性質		153
	7.1		み超格子 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		153
	7.2		/GaSb 系超格子(タイプ Ⅲ 超格子) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		158
	7.3		图格子 ·····		159
	7.4		『族化合物半導体ひずみ超格子 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		161
	7.5	アモ	ルファス系超格子 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	•	163
	参考	文献			166

vi		目	次		
8 5	8 デバイスへの応用				
8.	超高速電子デバイス ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	169			
8.2	? 変調ドープトランジスタ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	170			
8.3	<b>3 δドープトランジスタ</b>	174			
8.4	↓ ヘテロ接合バイポーラトランジスタ(HBT) ······	175			
8.9	<b>\$</b> ホットエレクトロントランジスタ ·····	180			
8.6	5 共鳴トンネルデバイス	182			
	8.6.1 共鳴トンネル効果				
	8.6.2 共鳴トンネルトランジスタ	4			
8.7	7 半導体レーザ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	187			
8.8	3 アバランシェフォトダイオード ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	193			
参	考文献	197			
9 4	<b>≟導体超格子の将来展望</b>	1	199		
9.	Ⅰ 超格子系の特質 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	200			
9.2	材料面での展開 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	202			
9.5	3 周期性の制御	203			
9.4	<b>*</b> 次元の拡大 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	204			
9.5	<b>5</b> ヘテロ界面の制御 ······	207			
9.6	<b>新機能性の探索 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</b>	208			
参	考文献	210			
索	51	i	211		